#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



#### (43) 国際公開日 2002年10月24日(24.10.2002)

PCT

### (10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 02/084235 A1

G01J 1/02, 5/02, H01L 37/02

(72) 発明者;および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/03077

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 柴山勝己 (SHIBAYAMA, Katsumi) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社 内 Shizuoka (JP).

(22) 国際出願日: 2001 年4 月10 日 (10.04.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(74) 代理人: 長谷川芳樹、外(HASEGAWA, Yoshiki et al.): 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6番12号 大倉木 館 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語:

Shizuoka (JP).

WO 02/084235 A1

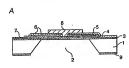
日本語 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホト

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, II. IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, I.T, I.U. I.V. MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT,

/続葉有/

(54) Title: INFRARED SENSOR

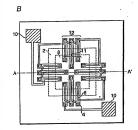
(54) 発明の名称: 赤外線センサ



ニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.)

[JP/JP]; 〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1

(57) Abstract: An infrared sensor comprising a support member including a support film and a substrate having a hollow portion and supporting the support film; a polysilicon film extending from over the hollow portion to over the substrate; SiO2 formed over the polysilicon film and including a first contact hole over the hollow portion and a second contact hole over the substrate; an aluminum film connected with the polysilicon film through the first contact hole and with an adjoining polysilicon film through the second contact hole; and a heat absorbing layer formed over the hollow portion to cover the first contact hole. The aluminum film is formed over the hollow portion through the corresponding polysilicon film and the SiO2



FP04-0464 -OOCN-HP 09. 2.13

/続葉有/

#### **印**

赤外線センサ

#### 技術分野

本発明は、赤外線センサに関し、特にサーモバイル型の赤外線センサに関する。

### 5 背景技術

10

25

従来のサーモバイル型の赤外線センサとしては、図7および図8に示すものがある。図7には赤外線センサのサーモバイルバターンが示されており、隣接したボリシリコン4とアルミニウム6とで熱電対が形成されている例である。図8に示す赤外線センサは、特許2663612号公報に開示されているもので、p型半導体106とn型半導体111とからなる熱電対が、片持梁103上に形成されている例である。これらは、ゼーベック効果による熱電対の温接点と冷接点との温度差によって生じる起電力から、赤外線センサに入射した赤外線量を測定するもので、熱電対を複数配置することにより、赤外線センサの高感度化を実現している。

15 しかし、図7に示す赤外線センサでは、ポリシリコン4とアルミニウム6とが 隣接して形成されているため、熱電対の配置領域が大きくなり、高密度で熱電対 を配置することができないという問題がある。図8に示す赤外線センサでは、片 持架103上に熱電対が形成されているため、片持梁103の機械的強度が弱く なるといった問題がある。また、熱吸収膜105と熱電対が離れて形成されてい るため、熱吸収膜105で生じた熱が効率よく熱電対に伝わらないといった問題 がある。

ところで、特許2663612号公報では、従来例としてアルミニウム配線と p型拡散層抵抗とからなる熱電対を有する赤外線センサを挙げており、アルミニ ウムを用いた場合、ゼーベック効果が小さく、熱抵抗が低下するため感度の低下 を招くと指摘している。また、パイメタル効果により片持梁がそることによって 感度の低下を招くと指摘している。

図7は、従来の赤外線センサのサーモバイルバターンを示す図である。

図8.A. 及び図8.B. は、それぞれ従来の赤外線センサの断面図およびサーモバ イルパターンを示す図である。

### 発明を実施するための最良の形態

10

15

20

25

5 以下、添付図面を参照して本発明にかかる実施形態について説明する。ただし、 同一要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。

第1実施形態に係る赤外線センサの断面図およびサーモバイルバターンを図 1 A および図 1 B に示す。図 1 A は、図 1 B における A A 断面図を示しており、図示のようにダイヤフラム構造の支持部材は、中空部分 2 を有するシリコン基板 1 とこれを支持するサポート膜 3 を有している。サポート膜 3 上には、n型あるいはp型の不純物を  $10^{18}$ ~ $10^{20}$  c  $10^{20}$ 

なお、パッシベーション酸7はSiO2やボリイミド膜などの絶縁膜でもよい。 また、熱吸収膜8には黒化樹脂が使用されており、この黒化樹脂にはカーボンフィラーなどの黒色フィラーを混ぜた樹脂(エポキシ系、シリコーン系、アクリル系、ウレタン系、ボリイミド系など)や、黒色レジストなどを用いてもよい。

図1B に示すように、ポリシリコン膜4とアルミニウム膜6の長尺の積層構造は、シリコン基板1上部から中空部分2上部にわたって、矩形(正方形または長方形)の中空部分2の四辺に垂直な4方向から中空部分2の中央に向かって延びるように形成されている。

また、ボリシリコン膜4とアルミニウム膜6とは中空部分2上で積層され、ア ルミニウム膜6の幅はボリシリコン膜4の幅より細く形成されている。そして、 ングにより形成されていることを特徴としてもよい。エッチングにより中空部分 が形成されるため、籍密に中空部分の形状を実現できる。

また、本発明の赤外線センサは、アルミニウム配線層が、少なくとも中空部分 の上部においてポリシリコン配線層より細く形成されていることを特徴としても よい。熱伝導率のよいアルミニウム配線層が細く形成されているため、熱が逃げ にくい。また、赤外線吸収層が形成された中空部分の上部のアルミニウム配線層 による赤外線の反射を少なくすることができる。

また、本発明の赤外線センサは、絶縁膜を介してポリシリコン配線層の上部に アルミニウム配線層が積層された積層構造体が複数形成され、複数の第1のコン タクトホールが一体に形成された赤外線吸収層に覆われていることを特徴として もよい。積層構造体の複数本が赤外線吸収層と一体の支持構造として機能するた め、肉薄な中空部分の機械的強度をさらに向上させることができる。 る。

### 図面の簡単な説明

5

10

15

20

25

図1A 及び図1B は、それぞれ第1実施形態に係る赤外線センサの断面図お よびサーモバイルバターンを示す図である。

図2は、第2実施形態に係る赤外線センサのサーモバイルバターンを示す図である。

図3A 及び図3B は、それぞれ第3実施形態に係る赤外線センサの断面図お よびサーモバイルパターンを示す図である。

図4A 及び図4B は、第4実施形態に係る赤外線センサの断面図およびサー モバイルバターンを示す図である。

図5は、第5実施形態に係る赤外線センサのサーモパイルバターンを示す図である。

図 6 は、第 6 実施形態に係る赤外線センサのサーモバイルバターンを示す図 である。

#### 発明の開示

5

10

15

20

25

発明者らはポリシリコン膜とアルミニウム膜からなるサーモバイルが、実用に適 して充分に優れたものであることを発見した。

そこで本発明は、ポリシリコン膜とアルミニウム膜からなるサーモバイルを利 用した、熱電対を高密度に配置でき、熱吸収層で生じた熱を効率よく熱電対に伝 えることができ、機械的強度が強い赤外線センサを提供することを目的とする。

上記課題を解決するために、本発明の赤外線センサは、絶縁材料からなるサポート膜と中空部分を有してサポート膜を支持する基板とを含んで構成された支持部材と、中空部分の上部から基板の上部にわたって形成され、所定の導電型を有するポリシリコン配線層と、ポリシリコン配線層上に形成され、中空部分の上部に形成された第1のコンタクトホールおよび基板の上部に形成された第2のコンタクトホールを介してポリシリコン配線層と接続され、第2のコンタクトホールを介して隣接するポリシリコン配線層と接続されるアルミニウム配線層と、第1のコンタクトホールの上部を裂うように中空部分の上部に形成された赤外線吸収層とを備え、第1のコンタクトホールを介して対応するポリシリコン配線層と接続されるアルミニウム配線層が、中空部分の上部において当該対応するポリシリコン配線層の上層となるよう絶縁 膜を介して積層されていることを特徴とする。

このように、ポリシリコン配線層とアルミニウム配線層が積層されて熱電対を 構成しているため、熱電対の配置領域が狭く、配置密度を高くすることができる。 また、中空部分の上部から基板の上部にわたってポリシリコン配線層とアルミニ ウム配線層の積層構造が形成されているため、肉薄な中空部分の機械的強度を向 上させることができる。また、熱電対に形成されている第1のコンタクトホール を覆うように赤外線吸収層が形成されているため、赤外線吸収層で生じた熱を効 率よく熱電対に伝えることができる。

また、本発明の赤外線センサは、基板はシリコンからなり、中空部分はエッチ

	16 報告

国際出願番号等逐至了JP01/0/30-77

	Emperatural de de la constante	× ***
C(続き).	関連でると認められる文献	I BHYAR IS W
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番り
ルプコリー*	カカストル 及び一部の国内が規定することは、この内壁する国所の数小	BH-MCANBERTANTE,
+		
	JP 3-77031 A (アンリツ株式会社)	
	2. 4月. 1991 (02. 04. 91)	
37	2. 4月. 1991 (UZ. U4. 91) 第3頁左下欄第11行一第4頁左上欄第8行, 第5図	4
Υ .	第3頁在「個第1111一第4頁在工個第511, 第5回 (ファミリーなし)	
	(2)(3)(40)	
	• '	
	·	
	•	
	•	
	, ,	
	·	
	9	
	•	1
	,	1
		1
		l
	·	
		l
	'	1
		1
		1
		1
	, ,	l
	•	1
	1.	
	·	1
		1

### 請求の範囲

1. 絶縁材料からなるサポート膜と中空部分を有して前記サポート膜を支持する 基板とを含んで構成された支持部材と、

前記中空部分の上部から前記基板の上部にわたって形成され、所定の導電型を 有するポリシリコン配線層と、

5

10

15

20

25

前記ポリシリコン配線層上に形成され、前記中空部分の上部に形成された第 1 のコンタクトホールおよび前記基板の上部に形成された第 2 のコンタクトホール を有する絶縁膜と、

前記第1のコンタクトホールを介して前記ポリシリコン配線層と接続され、前記第2のコンタクトホールを介して隣接する前記ポリシリコン配線層と接続されるアルミニウム配線層と、

前記第1のコンタクトホールの上部を覆うように前記中空部分の上部に形成された赤外線吸収層と

を備え、前記第1のコンタクトホールを介して対応するポリシリコン配線層と 接続される前記アルミニウム配線層が、前記中空部分の上部において当該対応す るポリシリコン配線層の上層となるよう前記絶縁膜を介して積層されていること を特徴とする赤外線センサ。

- 2. 前記基板はシリコンからなり、前記中空部分はエッチングにより形成されていることを特徴とする請求項1に記載の赤外線センサ。
- 3. 前記アルミニウム配線層が、少なくとも前記中空部分の上部において前記 ボリシリコン配線層より細く形成されていることを特徴とする請求項1または2 に記載の赤外線センサ。
- 4. 前記絶縁膜を介して前記ポリシリコン配線層の上部に前記アルミニウム配 線層が務層された積層構造体が複数形成され、複数の前記第1のコンタクトホールが一体に形成された前記赤外線吸収層に覆われていることを特徴とする請求項 1~3に記載の赤外線センサ。

熱吸収膜8の形成されている領域の $SiO_2$ 膜5の開口穴部で、積層されたポリシリコン膜4とアルミニウム膜6とは接続され、温接点11が形成されている。また、シリコン基板1上部の $SiO_2$ 膜5の開口穴部で、隣接したポリシリコン膜4とアルミニウム膜6とは接続され、冷接点12が形成されている。これら熱電対は直列に接続されており、ゼーベック効果により生じた起電力は、取り出し電極10により取り出される。ここで、取り出し電極10が形成されている領域では、バッシベーション膜7は開口している。

このように第1実施形態に係る赤外線センサによれば、ポリシリコン膜4とアルミニウム膜6とが積層して形成されていることにより、図7に示したポリシリコン膜4とアルミニウム膜6とを並列配置した従来例と比較して、1つの熱電対に対する配置領域が狭くなるため、高密度に熱電対を配置することができる。また、SiO2膜5を介してポリシリコン膜4とアルミニウム膜6を積層したサーモバイルパターンは、3層構造としたことにより機械的な支持強度が向上し、これ

が中空部分 2 上部からシリコン基板 1 上部にわたってメサボに形成されているため、中空部分 2 の機械的強度を高めることができる。さらに、中空部分 2 上部において接着力を持つ材料からなる単一の塊の熱吸収膜 8 がサポート膜 3 とサーモパイルパターンの全てを固着させているため、中空部分 2 で肉薄となっている領域の機械的強度をさらに向上させることができる。また、熱吸収膜 8 は、サーモパイルパターンの温接点 1 1 をすべて覆うように形成されているため、赤外線の吸収により熱吸収膜 8 で発生した熱を効率よく温接点 1 1 に伝えることができる。

5

10

15

20

25

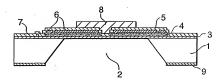
また、アルミニウム膜6は熱伝導率がよいために温接点で得られた熱をシリコン基板1に伝え逃し、赤外線センサの感度低下を招く可能性があるが、第1実施 形態において、アルミニウム膜6はポリシリコン膜4上にSiO2膜5を介して薄く細く積層されているため、シリコン基板1と熱絶縁されており、赤外線センサの感度を低下させることはない。また、SiO2膜5は、ポリシリコン膜4とアルミニウム膜6との電気絶縁のみでなく、ポリシリコン膜4の熱をアルミニウム膜6に伝えないための熱絶縁機能も有している。また、熱吸収膜8に入射した赤外線が、熱吸収膜8下に形成されているアルミニウム膜6で反射されることにより赤外線センサの感度低下を招く可能性があるが、アルミニウム膜6は細く形成されているため反射を最小限にすることができ、反射した赤外線は更に熱吸収膜8で吸収するため、赤外線センサの感度を低下させることはない。

なお、第1実施形態はこれに限られるものではない。中空部分2の形状は矩形 にかぎられるものではなく、円形などでもよく、その形状に合わせてサーモバイ ルパターンを形成することができる。

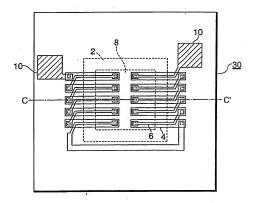
第2実施形態に係る赤外線センサのサーモバイルバターンを図2に示す。第2 実施形態の赤外線センサは、図1Bに示した第1実施形態の赤外線センサのポリ シリコン膜4の幅を広くし、中空部分2の上部にあるポリシリコン膜4の先端形 状を槍型にしたものである。

熱電材料にポリシリコンなどの半導体材料を使用する場合、その比抵抗が高い

**図**4A



**図**4B

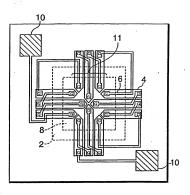


熱電対に形成されている第1のコンタクトホールを覆うように赤外線吸収層が形成されているため、赤外線吸収層で生じた熱を効率よく熱電対に伝えることができる。

5

これにより、機械的強度が強く、感度の高い赤外線センサを得ることができる。

### 図2



ことからサーモバイルの抵抗が大きくなり、それに伴い雑音が増加するといった問題がある。しかし、第2実施形態にかかる赤外線センサによれば、ポリシリコン膜4とアルミニウム膜6が積層して形成されていることにより、図7に示す従来例と比較して同一かそれ以上の熱電対数においても、ポリシリコン膜4の幅を広くすることができるため、熱電対の抵抗を小さくすることができ、これより熱難音を抑えてS/N比を向上させることができる。また、図示しないが熱電対数を図7の従来例よりも増やし、熱電対の抵抗値はそのままという設計も可能で、これにより感度は上昇するが雑音はそのままなので、S/N比を向上させることができる。また、中空部分2の上部にあるポリシリコン膜4の先端を食い込ませることにより温接点11を中空部分2の中央によせることが可能となる。これにより、温接点での温度上昇が大きくなり感度が向上する。さらにこの形状により中空部分2の上部にあるポリシリコン膜4の面積が大きくなり中空部分2の内薄となっている領域の機械的強度をさらに向上させることができる。

10

15

20

25

また、第2実施形態の赤外線センサは、第1実施形態の赤外線センサのポリシ リコン膜4の幅を広くし、中空部分2の上部にあるポリシリコン膜4の先端形状 を槍型にしたもので、熱電対等の構成は同様であるので、赤外線センサとしては 第1実施形態と同様の効果が得られる。また、第2実施形態の中空部分2の上部 にあるポリシリコン膜4の先端を槍型にした形状は本実施形態のみならず、他に 示す実施形態に適応することで同様の効果が得られる。

第3 実施形態にかかる赤外線センサの断面図およびサーモバイルバターンを図3A および図3B に示す。第3 実施形態の赤外線センサは、図1A に示した第1 実施形態の赤外線センサの中空部分2の形状を変化させたものである。より詳細に説明すると、図3BのB-B下面図である図3Aに示すように、第1実施形態では中空部分2の裏側が開放されているのに対し、第3 実施形態では裏側がシリコン基板1で封鎖されて、表面のバッシベーション膜7の4個所にエッチング

ホール13を有する構造となっており、中空部分2がサポート膜3の下部に形成されている。

第3実施形態の赤外線センサにおける中空部分2の形成方法を説明すると、まず、シリコン基板1のサポート膜3側に中空部分2と同一サイズのポリシリコン犠牲層(図示せず)を形成する。そして、サポート膜3、サーモバイルパターン、パッシペーション膜7を形成した後、図3Bに示すように、サポート膜3およびパッシペーション膜7を開口し、エッチングホール13を形成する。また、シリコン基板1の裏面にはマスク9を形成するが、第1実施形態とは異なりマスク9は開口しない。そして、エッチング液にエチレンジアミンとビロカテコールと水の混合液を温めたものを用い、シリコン基板1に(100)面を用いてエッチングを行う。このとき、エッチングホール13からエッチング液がポリシリコン犠牲層に浸透し、ポリシリコン犠牲層をすべてエッチング液、その後シリコン基板1の異方性エッチングを開始する。これにより図3Aに示した中空部分2を有したダイヤフラム構造を形成することができる。なお、エッチングは深さ2~10m程度行う。

5

10

15

20

25

第3実施形態の赤外線センサは、第1実施形態の赤外線センサの中空部分2の 形状が異なるだけで、サーモパイルパターンは同様であるので、赤外線センサと しては第1実施形態と同様の効果が得られる。これに加えて、第3実施形態の赤 外線センサでは裏側がシリコン基板1により閉鎖された構造となっているため、 リードフレーム等の支持部材にダイポンディングすることが容易となり、機械的 な強度が高まるといった効果がある。なお、第3実施形態はこれに限られるもの ではない。中空部分2の形状は矩形にかざられるものではなく、円形などでもよ く、その形状に合わせてサーモパイルパターンを形成することができる。また、 エッチングホール形状、箇所は図3に示したものに限らず、サーモパイルパター ンにより変更することが可能である。また、ダイヤフラム構造を形成するために ポリシリコン犠牲層のみをエッチングしてもよい。この場合は、ポリシリコン

得られる。

10

15

20

25

なお、第5実施形態はこれに限られるものではない。第5実施形態では1ユニットを1次元アレイ状に並べたが、2次元アレイ状に並べてもよい。これにより、2次元的な位置による赤外線の照射量の違いを測定することができる。

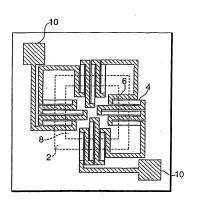
第6実施形態に係る赤外線センサのサーモバイルバターンを図6に示す。第6 実施形態の赤外線センサは、図4Bに示す第4実施形態の赤外線センサを1ユニット30とし、これを同一シリコン基板1上に1次元アレイ状に並べたものである。ここで、第6実施形態の赤外線センサでは、図4Bに示す取り出し電極10の片方を各ユニットの共通電極として接続し、共通取り出し電極15を設けている。

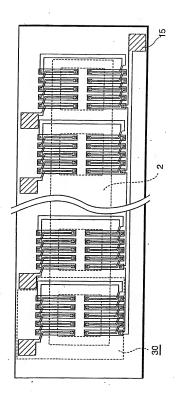
第6実施形態の赤外線センサによれば、各ユニットにおける出力から、位置に よる赤外線の照射量の違いを測定することができる。さらに、1ユニットの赤外 線センサの構造は第4実施形態と同様であるため、第4実施形態と同様の効果が 得られる。

なお、第6実施形態はこれに限られるものではない。第6実施形態では1ユニットを1次元アレイ状に並べたが、2次元アレイ状に並べてもよい。これにより、2次元的な位置による赤外線の照射量の違いを測定することができる。 産業 Fの利用可能性

以上詳細に説明したように、本発明に係る赤外線センサによれば、ボリシリコン配線層とアルミニウム配線層が積層されて熱電対を構成しているため、熱電対の配置領域が狭く、配置密度を高くすることができる。また、中空部分の上部から基板の上部にわたってボリシリコン配線層とアルミニウム配線層の積層構造が形成されているため、肉薄な中空部分の機械的強度を向上させることができる。また、絶縁膜を介したボリシリコン配線層とアルミニウム配線層の積層構造体が複数形成され、積層構造体の複数本が赤外線吸収層と一体の支持構造として機能するため、肉薄な中空部分の機械的強度をさらに向上させることができる。また、

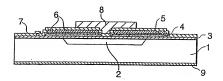
図7



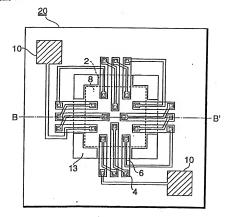


<u>8</u>

# 図3A



# **図**3B



性層の厚みを 0. 3μmから 1. 5μmとする。

5

10

15

20

25

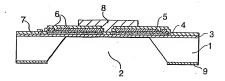
第4実施形態にかかる赤外線センサの断面図およびサーモバイルバターンを図4Aおよび図4Bに示す。第4実施形態の赤外線センサは、図1Bに示した第1 実施形態の赤外線センサのサーモバイルバターンを変化させたものである。図1 Bでは、熱電対が長方形の中空部分2の四辺においてそれぞれに垂直に形成されていたが、第4実施形態の赤外線センサでは図4Bに示すように、熱電対が矩形の中空部分2の相対する2辺においてのみ垂直な2方向から、中空部分2の中央に延びるように形成されている。この2方向から中空部分2の中央に延びる相対するサーモバイルバターンの距離は、2μmから40μmであり、距離をできる限り縮めることにより温接点での温度上昇は向上し感度を向上させることができる。第4実施形態の赤外線センサのサーモバイル

第4 実施形態の赤外線センサなは、第1 実施形態の赤外線センサのサーモバイル パターンが異なるだけで、熱電対等の構成は同様であるので、赤外線センサとし ては第1 実施形態と同様の効果が得られる。これに加えて、第1~第3 実施形態 の赤外線センサでは赤外線の照射スポットが同心円状となるときの用途に特に適 しているが、第4 実施形態では赤外線の照射スポットが線状あるいは長尺形状と なるときの用途に適している。なお、第4 実施形態はこれに限られるものではな く、中空部分2 の形状・形成方法が第3 実施形態と同様であっても構わない。

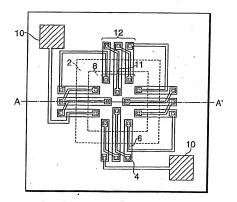
第5 実施形態に係る赤外線センサのサーモバイルバターンを図5に示す。第5 実施形態の赤外線センサは、図3B に示す第3 実施形態の赤外線センサを1ユニット20とし、これを同一シリコン基板1上に1次元アレイ状に並べたものである。ここで、第5 実施形態の赤外線センサでは、図3B に示す取り出し電極10の片方を各ユニットの共通電極として接続し、共通取り出し電極15を設けている。

第5実施形態の赤外線センサによれば、各ユニットにおける出力から、位置に よる赤外線の照射量の違いを測定することができる。さらに、1ユニットの赤外 線センサの構造は第3実施形態と同様であるため、第3実施形態と同様の効果が

# 図1A

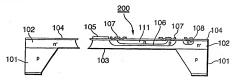


# 図1B

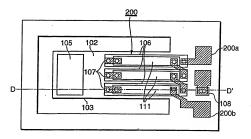


	make the desired the To-	PAR EN MARCHE STREET JP 0	1/03/09/20		
A. 発明の	展する分野の分類(国際特許分類(I P C))		P. 120.37.		
Int	G01J1/02, G0	1 J 5 / 0 2, H 0 1 L 8 7 / 0 2			
n					
B. 調査を	行った分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
MIE を11つた	最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int	. C1' G01J1/02, G G01V8/10, H	01J5/02, 601J5/12, 6 01L35/32, 401L37/00	01K7/02,		
骨小脑条籽的	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの	# 9			
	実用新案公報 1922-1996年				
	公開実用新案公報 1971-2001年				
	登録実用新案公報 1994-2001年				
日本国	実用新案登録公報 1996-2001年				
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)					
	•				
	ると認められる文献				
引用文献の			関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
	JP 2001-91364 A	(全磊微機電股ふん有限公司)			
	6.4月.2001(06.04	1. 01)			
X	段落番号【0005】【001	15], [0046].	1-3		
	【0053】, 第1-2図 (フ	アミリーなし)	- 0		
Y	段落番号【0005】—【001	51. [0046].	4		
	【0053】,第1-2図 (フ	アミリーなし)			
	·				
	•				
	L				
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。					
* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献					
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって					
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論					
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの					
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は淮歩性がないと考えられるもの					
「L」優先権主張に駆義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以					
	胆由を付す)	上の文献との、当業者にとって自	明である組合せに		
	る関示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	150		
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 24.07.01					
国際調査報告の発送日 24.07.01					
FROM THE ALBORIDA OF TAKE A THE ALBORIDA OF TH					
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)   特許庁審査官(権限のある職員)   2W 9807   原原 伸二					
郵便番号100-8915					
東京都千代田区霞が関三丁目 4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3290					
			1 200 0 200		





# 図8B



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/.TP01/03077

		1501/03077					
A. CLASSFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> G01J1/02, G01J5/02, H01L37/02							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS SEARCHED							
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl? G01J1/02, G01J5/02, G01J5/12, G01K7/02,  G01V8/10, H01L35/32, H01L37/00-37/02							
Documentation scarched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Torokou Jitsuyo Shinan Koho 194-2001 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001							
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)							
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category* Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.					
JP 2001-91364 A (Quánlel Weidiàr 06 April, 2001 (06.04.01), X Par. Nos. [0005]-[0015], [0046 (Family: none) Y Par. Nos. [0005]-[0015], [0046 (Family: none)	5], [0053]; Figs. 1 to 2	1-3 4					
02 April, 1991 (02.04.91), page 3, lower left column, line	JP 3-77031 A (ANRITSU CORPORATION),						
·							
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.						
Special categories of cited documents:  'A counsent defining the general state of the art which is not considered to be of particular release.  'E enter document but published on or after the international filing and comment with published on or after the international filing are document but published to or after the international filing are document which may throw doubts on priority calina(9) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  'O' comment published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"I later document published after the international filling due or protry date and not in conflict with the application but cled to undergrant the principle or hency underlying the invention of the considered of the principle or hency underlying the invention of the considered to nevel or cannot be considered to involve an invention state when the document is faster as alone.  "I'd document of particular relevance, the elaimed invention cannot be considered to involve an invention expension of the considered to involve an invention step when the document is understand to considered to involve an invention step when the document is understand to expense and the consideration being obvious to a person addition in the art "&" document member of the same peter family						
Date of the actual completion of the international search 11 July, 2001 (11.07.01)	Date of mailing of the international searce 24 July, 2001 (24.07						
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer						
Facsimile No.	Telephone No.						